

富士製鉄中央研究所 ○市山正

金属は電子密度が高いために、その clean surface において大抵の場合數 \AA にわたる電気的二重層が生じてゐるもうであるが、この clean surface は contamination をうけているのが普通であり、鉄の場合にはこの contamination にて普通 oxide film が形成されてゐる。この oxide film の存在のために、例えは変形に際して dislocation が oxide film に対向して累積し、表面層が優先的に加工硬化することが知られてゐる。又 oxide film の形成によって substrate に dislocation が生ずることも知られてゐる。かくして、格子缺陷に関聯していると思われる諸現象を解明する場合に、oxide film の形成とそれに関聯して substrate に生ずる格子缺陷について充分な知識を把握してゐることが必要である。この報告では、鉄の場合について oxide film の形成とともに substrate に生ずる格子缺陷に關して述べよう。

Oxide filmによるmechanical stress: oxide film によつて substrate にかかる拘束力には二種類を考えることが出来る。遠く Pilling と Bedworth [J. Inst. Metals 29 (1923) 529] によつて指摘された如く、一般に oxide の比容積は金属より大きいが、substrate は oxide film によつて tension さうりよう。oxide film が例えば FeO であるならば、その熱膨脹係数は 12.2×10^{-6} ($100^{\circ} \sim 1000^{\circ}\text{C}$) で $\alpha\text{-Fe}$ の 15×10^{-6} ($0^{\circ} \sim 700^{\circ}\text{C}$) より小なりから、oxide film が形成された後に冷却するならば、Fe / FeO 間の熱膨脹係数の違いによつて substrate は oxide film によつて tension さうりよう。これらはつきの実験結果によつて証明される。薄い純鐵例えば $0.2 \sim 0.3 \text{ mm}$ 厚の円盤試料の一方向の面を酸化雰囲気にさらし、その他方の面を中性雰囲気にさらして一定温度での加熱中に起つた形状変化を望遠鏡によつて観察すると、試料が酸化の進行とともに弯曲し、この弯曲は酸化をうけた side が伸びることによつて起つる。この酸化状態を中止して冷却すると、冷却過程において、この弯曲はやゝ増加する。

Substrate の構造変化: 上述の実験結果から oxide film によつて substrate には mechanical stress が作用することが明らかにされた。この mechanical stress によつて substrate はクリープ過程と類似した構造変化をうけるであろう。鉄の單結晶板あるいは粗大結晶粒板の両面を α -域で酸化焼純し、その oxide film を化学的に除去した後は Laue spot をしらべると、spot が大きく擴がり、且つ多點の微小斑点に分裂してゐる。このような spot の変化はクリープ過程或ひは加工後の回復過程で観察されるものと全く類似している。Laue spot のこのような変化は結晶粒が polygonization を起つてゐることを示すものである。酸化後のこの試料においては、光学顕微鏡下に sub-structure を容易に認めることが出来る。

Oxide film と substrate との界面近傍における格子缺陷: substrate、真中の界面近傍における格子缺陷の状態を直接観察することは重要である。これは、試料の oxide film を 0.5 N 塩酸溶液によつて除去した後に、その片面を保護し他方の面を注意深く電解研磨して薄膜となし、それを電顕直接観察にかけることによつて可能であ

る。酸化の初期には、孤立した dislocation が先づ現われ、ついで dislocation の tangle を生ずる。酸化が進むと、dislocation = jog や dipole が形成されて来る；そして小さな dark spot が認められる。dark spot が dislocation ring であるかどうかは明らかではないが、jog 及び dipole の形成は多數の過剰な vacancy を生じてゐることを示す。

Dislocation と oxide 極の位置： dislocation line の一端が表面に出ている場合には、その表面位置は oxide の優先的核形成位置となるであろうと云うことが Cabrera [J. chim. phys. 53(1956) 675] によって示唆されているが、oxide 極と dislocation とを同時に観察出来る薄膜の酸化後の電顕直接観察によれば、oxide 極の大半は dislocation とは無関係に形成されている。この観察は oxide 極の位置と dislocation の表面位置との間には簡単な関係がないことを示している。

内部酸化と格子缺陷： 鉄よりも酸化され易い不純物は substrate 中を拡散して来る酸素と結合して oxide を形成するが、これらの oxide はしばしば dislocation 上に観察される。しかし、これらの oxide はすべて dislocation 上に形成されてゐるというわけではない。多分 dislocation は酸素の拡散に対して pipe の役割を果してゐるものであろう。